文章编号: 1001-3806(2005)05-0504-03

旋光测量系统的新设计

赵培涛¹,李国华^{1*},彭捍东¹,宋国栋²,许言强¹ (1.曲阜师范大学 激光研究所,曲阜 273165;2 曲阜师范大学 物理系,曲阜 273165)

摘要:为了提高测量精度,设计了一种利用偏振光干涉法测量物质旋光率的新系统,并对石英晶体旋光性质进行了测定,测量结果的相对误差小于 1%,实验证明其测试精度和使用效果都比传统方法有了明显的提高。

则足,侧里结米的相对误差小丁 1%,头短证明其侧风相及和使用效米郁比传统刀 法有 1 明亚的徒首

关键词:偏振;偏振干涉;测量系统;旋光

中图分类号: O436 3 文献标识码: A

New design of optical activity measurement system

ZHAO Pei-tao¹, LI Guo-hua¹, PENG Han-dong¹, SONG Guo-dong², XU Yan-qiang¹

(1. Institute of Laser, Qufu Normal University, Qufu 273165, China; 2. Department of Physics, Qufu Normal University, Qufu 273165, China)

Abstract: In order to improve the precision, a new system is presented to measure the optical activity based on the theory of polarization interference. The measurement result for a quartz crystal optical activity shows that the relative error is less than one percent and the precision and effect is improved a lot than the traditional one

Key words: polarization; polarization interference; measurement system; optical activity

引 言

平面偏振光沿晶体光轴方向通过晶片,偏振面将 会发生旋转,这种现象称为旋光现象。旋光角的大小 与通过晶体的厚度和晶体材料的物理特性有关^[1]。 实际上,某些有机物也具有旋光性,偏振光通过这些物 质时,偏振面也会发生旋转。通过研究某些物质的旋 光特性,可以鉴别物质^[2],因而建立测量偏振面旋转 的实验系统具有实际意义。

1 一般的测量方法、

一般简单的测量实验系统中,起偏镜 P₁和检偏镜 P₂相互正交,光经过起偏和检偏后,在探测器中光强 达到最小,理想的情况就是平常所说的完全消光。加 入石英晶片后,发现光强发生变化,通过步进电机旋转 检偏镜使探测器的光强重新达到最小,此时检偏镜旋 转的角度就为石英晶片的旋光角。由于两偏光棱镜相 对方位调节的精度关系,这种方法引起的误差较大,精 确度不够高。另外,许多学者从线偏振光可被看作是 左右旋圆偏振光的复合的理论出发,提出了用光学外 差调制法、激光螺旋本征态法及相敏检测的技术^[3,4] 来实现旋光角度的精确测量,其精度较高,但是过程复

作者简介:赵培涛(1980-),男,硕士研究生,主要从事激 光偏光理论、偏光技术及偏光器件的设计研究工作。

* 通讯联系人。E-mail: ghli@163169. net 收稿日期: 2004-06-29;收到修改稿日期: 2004-11-18

干涉法测量系统

杂.且对操作要求苛刻.不利于推广应用。

对传统的测量系统进行改进,在光路中,检偏镜前 加一波片^[5],实验中采用了 1/2波片,从后面的理论推 导可以看出,其延迟量可以为任意大小,起偏镜和检偏 镜的主透射方向可以成任意角度。改进后的实验装置 系统如图 1所示。



Fig 1 The new system of measuring the rotation of the polarized light

设单色光经 P₁ 后,变成线偏振光,设其振幅为 A, 振动方向与波片快轴成 θ角,则平面偏振光进入波片 后分解为两互相垂直振动的线偏振光,其振幅分别为:

 $A_{10} = A \sin\theta, A_{1e} = A \cos\theta \qquad (1)$

两束光到达检偏镜 P₂后,只有在 P₂透射方向的分量 通过并形成干涉。设 P₂的主透射方向和波片快轴成 α角,则两束透射光的振幅变为:

 $A_{2o} = A \sin\theta \sin\alpha, A_{2e} = A \cos\theta \cos\alpha$ (2) 设两束光的相位延迟为 δ,则两光干涉后形成的光强 为: $I = A^2 [\cos^2(\alpha - \theta) - \sin2\theta \sin2\alpha \sin^2(\delta/2)]$ (3) 由 (3)式可知,干涉光强 I是 α, θ, δ的函数。对于上述 实验系统,当固定起偏镜和检偏镜且波片的延迟量 δ 确定之后,光强 I只是 θ的函数。可以测出 I随 θ的变 化的正余弦曲线。在测量过程中,使起偏镜和检偏镜 的主透射方向夹角固定,使波片绕入射光线旋转 1周, 用计算机采集数据,可以得到光强是随 θ变化的正余 弦曲线。在光路中加入石英晶片 (或者是具有旋光性 的有机溶液),由于旋光作用,导致入射到波片的偏振 光的偏振面发生旋转,同样把波片旋转 1周,也会得到 透射光强的正余弦曲线,但是相对于不加旋光特性物 质时,曲线有一平移,平移的角度就是被测旋光材料的 旋光角度。

3 实验测量

在实验中,采用天津港东科技公司设计的偏振实 验平台软件进行实验测量。采用波长为 650mm 的半 导体激光器作为光源。由于所用的探测器的动态测量 范围有限,采用小信号测量,在光路中加一可调衰减器 来实现。利用计算机对数据进行采集和处理。调整光 路,使光线垂直入射各个器件,选择步进电机的步进角 为 0 05°,未放样品时,利用步进电机控制波片旋转 1 周,测量此时的透射光强曲线 I。



Fig 2 The transmission intensity changed with the rotation of plate 保持起偏镜和检偏镜的主透射方向不变,在起偏镜和波片之间加上待测物质(石英晶片),重复上面的

操作,得到透射光强曲线 Ⅱ。实验曲线如图 2所示,很 明显两曲线有一偏移量,偏移的角度即为待测物质的 旋光角。

由实验曲线可见,曲线的峰值部分有很多的毛刺, 这对提取数据进行计算是很不方便的。光源的不稳定 性在起偏后表现的比较突出,尤其是光强较大时就显 露出来,在做偏光镜的特性测量时就常遇到这类情况, 可能是造成这种现象的主要原因。可以推导出考虑扰 动后的透射光强为^[6]:

$$I_f = I_0 \times f(\Delta \theta) \tag{4}$$

式中, 4 为没有扰动时的透射光强, f为扰动因子。当 4 取极大值时, 4 的值的变化要比极小值时变化大,所 以在峰值处,容易产生毛刺,不利于数据的采集和测 量,为了提高实验的精度,取极小值的偏移量。第 2次 测量放入了石英晶片,由于晶片表面的反射和材料对 光线的吸收,第 2次的透射光强要小于第 1次的透射 光强。

采用一般的方法对同一石英晶片进行测量。测量 结果由图 3表示。



Fig 3 The transmission intensity followed with the rotation of P₂ 一般传统方法得到的实验数据见表 1,利用波片 法测得的实验数据见表 2和表 3。

Table 1 The data of traditional experiment								
rotation angle	120. 10	120. 15	120. 20	120. 25	300. 05	300. 10	300. 15	300. 20
intensity	1. 4 ×10 ⁻³							
Table 2 The relationship between minimum transmission and rotation angle without sample								
rotation angle	63. 80	63. 85	63. 90	63. 95	153. 75	153. 80	153. 85	153. 90
intensity	2.8 ×10 ⁻³	2. 8 ×10 ⁻³	2.8 ×10 ⁻³	2.8 ×10 ⁻³	2 9 ×10 ⁻³	2 9 ×10 ⁻³	2. 9 ×10 ⁻³	2.9 ×10 ⁻³
rotation angle	243. 70	243. 75	243. 85	243. 90	333. 95	334. 00	334. 05	334. 10
intensity	2.8 ×10 ⁻³	2. 9 ×10 ⁻³	2 8 ×10 ⁻³	2. 9 ×10 ⁻³	2 9 ×10 ⁻³	2 9 ×10 ⁻³	2 9 ×10 ⁻³	2. 9 ×10 ⁻³
Table 3 The relationship between minimum transmission and rotation angle with sample								
rotation angle	33. 95	34. 00	34. 05	34. 10	123. 85	123. 90	123. 95	124. 00
intensity	1. 5 ×10 ⁻³	1. 6 ×10 ⁻³						
rotation angle	213. 85	213. 90	213. 95	214. 00	303. 90	303. 95	304. 00	304. 05
inten sity	1. 5 ×10 ⁻³	1. 4 ×10 ⁻³	1. 4 ×10 ⁻³	1. 5 ×10 ⁻³	1. 6 ×10 ⁻³			

4 数据处理

两光干涉后形成的光强公式 (3)式进行整理可 得:

 $I = a \cos 2\theta + b \sin 2\theta + c$ (5) 式中, *a*, *b*, *c*为波片快轴与检偏镜的夹角 α和波片延 迟量 δ的函数,其大小不变。

对两条曲线的最小值处数据采用最小二乘法进行 处理计算,并考虑仪器的测试精度分别求出两曲线的 最小值分别为 64.700[°]和 34.137[°],这两最小值的相对 平移量即为待测样品的旋光角度。因而干涉法测得的 结果:↓ = 64.700[°] - 34.137[°] = 30.563[°]。

由图 2可以看出,透射光强曲线以 π/4为周期, 故波片法测得的旋光角应该为 ψ = 30.563°+ 90.000°=120.563°。

对样品 (石英晶片)的厚度进行测量,根据旋光角的计算公式 $\psi = \alpha d$ 可以计算出石英晶片在波长 650mm时的旋光率 $\alpha = 17.481°/mm$ 。测得结果与标 准¹⁷¹对比可以得出相对误差为: $\Delta \alpha = (17.481 - 17.318) / 17.318 = 1%。$

试验的误差主要来源于步进电机的步进角的不连 续性,所以在实验中要采用尽可能小的步进角。旋光 率和波长的变化有密切的关系,半导体激光器的不稳 定性会造成输出光波波长和光强的变化,会对测量结 果造成一定的影响。

5 小 结

该实验系统采用偏振干涉法来测量旋光角,具有 原理简单、测量精度高、光路易于调节的特点,只需要

(上接第 503页)

参考文献

- RAMSDEN SA, SAVIC P. A radiative detonation model for the development of a laser-induced spark in air [J]. Nature, 1964, 203: 1217 ~ 1219.
- [2] READY J F. Effects of high-power laser radiation [M]. New York: Academic Press, 1971. 161 ~207.
- [3] 强希文.高功率激光表面大气击穿阈值的波长关系 [J].光学技术,1999,25(5):37~39.
- [4] NOACK J, VOGEL A. Laser-induced plasma formation in water at nanosecond to fem to second time scales: calculation of thresholds, absorption coefficients, and energy density [J]. IEEE J Q E, 1999, 35 (8): 1156~1167.
- [5] 倪晓武,王文中.强激光致空气击穿过程的数值模拟 [J].兵工学

使光线垂直入射到各个光学元件即可。在实验中也可 以采用波片和起偏镜固定,旋转检偏镜的办法来测量。 考虑到空气隙型棱镜在旋转过程中会产生更大的扰 动,故在设计光路的过程中避开了使棱镜旋转的方 案^[6]。同时由于波片的加入,使得透射光强函数的周 期变为 π /4.因此,在计算结果时应注意实际测得的旋 光角有可能并不是最终结果,需要对比简单传统实验 方法对结果作一下修正。采集极小值的偏移量有利于 提高实验精度。起偏镜和检偏镜的主透射方向的夹角 可任意,易于多次测量。波片的延迟量无需严格定标, 允许有误差。实验中采用计算机控制步进电机的转 动,可使步进角达到 0. 05°,计算机采集数据测量精度 比手动控制高,并且在数据处理方面采用最小二乘法 使实验误差降到最小,提高了测试的精度。测试系统 对固体、液体等各类物质的旋光特性测量都很适用,可 替代量糖计,也可对某些药品进行左、右旋的测试,因 此,有较大的实用价值。

参考文献

- [1] 封太忠,吴福全,李国华.石英晶体光轴方向厚度的光学测量研究
 [1]. 散光技术,2003,27(2):124~125.
- [2] 姚启钧.光学教程 [M].北京:高等教育出版社,1989.357~362.
- 51 CHOU Ch, HUANG Y Ch Precise optical activity measurement of quartz plate by using a true-sensitive technique [J]. App1Opt, 1997, 36 (16): 3604 ~ 3609.
- [4] LACOUTTE P, BALCOU P, JACOB D. Optical-activity measurements with bihelicoidal laser eigenstates [J]. ApplOpt, 1995, 34 (3): 459 ~ 462.
- [5] 王召兵,宋连科.测量偏振面旋转的简单方法 [J].光电子 ·激 光,2001,12(4):397~399.
- [6] 李红霞,吴福全,范吉阳.空气隙间隔格兰型棱镜偏光器透射光强 扰动的温度效应 [J].物理学报,2003,52(8):2081~2085.
- [7] 李国华.光学 [M].济南:山东教育出版社, 1991. 428~430.

报,1998,19(2):134~138.

- [6] DEM ICHEL IS C. Laser induced gas breakdown: A bibliographical review [J]. IEEE J Q E, 1969, QE5: 188 ~202.
- [7] SM ITH W L, BECHTCL J H, BLOEMBERGEN N. Dielectric breakdown threshold and nonlinear-refractive-index measurements with picosecond laser pulses [J]. Phys Rev, 1975, B12 (2): 706 ~714.
- [8] KENNDY P K A first-oder model for computation of laser-induced breakdown thresholds in ocular and aqueous media: part I -theory [J]. IEEE J Q E, 1995, 31 (12): 2241 ~2249.
- [9] 孙承伟. 激光辐照效应 [M]. 北京:国防工业出版社, 2002. 97.
- [10] 陈建新,王 骐.激光偏振参量对光场感生电离电子碰撞机制等 离子体电离参量的影响 [J].光学学报,2003,23(3):321~325.
- [11] 陆 建, 倪晓武, 贺安之. 激光与材料相互作用物理学 [M]. 北 京: 机械工业出版社, 1996. 119.